PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-002967

(43)Date of publication of application: 07.01.1992

(51)Int.Cl.

G01P 5/12 G01P 5/10

(21)Application number: 02-105616

(22)Date of filing:

20.04.1990

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor:

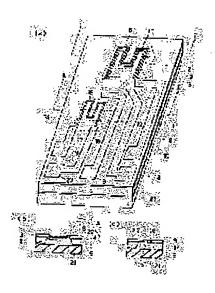
NASA HARUHIKO FUKUDA KAZUYOSHI

(54) FLOW SENSOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve sensitivity and response speed by providing a semiconductor substrate, first to third thin film temperature measuring resistors and first and second cavities.

CONSTITUTION: First and second thin film temperature measuring resistors 6, 11 are formed on an insulating film 3 of a silicon substrate 1, while a first cavity 2 is formed on a region of the substrate 1 below the thin film temperature measuring resistors 6, 11. A third thin film temperature measuring resistor 16 is formed on a position separated from the thin film temperature measuring resistors 6, 11 while a second cavity 14 is formed on a region of the substrate 11 below the resistor 16. The cavities 2, 14 are made vacuum. If a flow sensor is placed in fluid, a resistance value of the resistor 6 constituting a flow speed sensing unit A increases/decreases according to change in temperature, so that voltage between electrode terminals 9, 10 increases/decreases. Since the resistor 6 is thus formed on the thin insulating film 3 integrally with the substrate 1 and the cavity 2 is made vacuum, the sensor is excellent in heat insulation and temperature of the resistor 6 can be easily raised even with a little power. In addition the cavities 2, 14 are sealed so that disturbance in the cavities can be prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平4-2967

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月7日

G 01 P

5/12 5/10 Z 7187-2F 7187-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

⑤発明の名称

フローセンサ

②特 類 平2-105616

②出 願 平2(1990)4月20日

四発明 一者 一個発明者 孫 佐福 田

晴 彦 和 良 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内松下電器産業株式会社内

切出 願 人 松下電器産業株式会社9代 理 人 弁理士 宮井 暎夫

म स्व

1. 発明の名称

フローセンリ

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁膜が裏面に形成され的縁帯版が裏面に 貼着された半導体基板と、この半導体基板の絶縁 脱上に形成された第1 および第2の調膜測測抗量の下 方における前記半導体基板の領域に形成した第1 の空制部と、前記半導体基板の絶縁膜上の前記第 したよび第2の薄膜測測抗体と別の位置に形成 された第3の薄膜測測抵抗体と別の位置に形成 された第3の薄膜測測抵抗体と、この第3の薄膜 された第3の薄膜測測抵抗体と、この第3の薄膜 に形成した第2の空洞部とを備え、第1および第 2の空洞部を真空にしたフローセンサ。

(2) 第十分よび第2の零洞部を共通の空温敏で 形成したことを特徴とする請求項(1)記載のフロー センサ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、気体の液速や、さらにはそれから 気体の流量を求めるために使用されるフローセン サに関するものである。

(従来の技術)

近年、計測用または『森計測型にプローセンサが利用されるようになってきた。 流速を計測する 方法については、これまで設議項が発表されているが、その中でも完然はの抵抗値が気体の流速により変化することを利用して、流速を計測する方法が計測器などで具体化されている。

フローセンサには、定型波型と定温度型とがあるが、いずれもその出力選圧 V または出力電波 I は、液速を V としたとき。

V または 1 ∞ (α + β × v 1/2) 1/2

となる関係がある。なお、α、βは定数である。

この原理に基づいた注料専型のフローカンサの 一例を第3図に示す。

第3図例はセンサ系子24を示す図である。センサ素子24は、短ざくはのガラス薄板25の図

一面状の一方の精部側にヒータ20およびヒータ

温度モニタで多が配置され、他方の端部側に温度センサでである。これらヒータである。これらヒータである。これらヒータである。これらヒータである。これらヒータでは、いずれら自会調膜で構成されている。センサ素子では、那で図的に示すように、ガラス薄板できの温度センサですが配置されている側端部で、片序を発使にベースで多により保持されている。

このフローセンサは、温度センサ27とヒータ 湿度モニタ28とで検出される温度の歳を一定に 便つ同路に接続され、第3関制に示す矢印2方向 へ気体を渡すとともに、ヒーク26に通電し、温 度センサ27とヒータ温度モニタ28とによる検 用温度差を一定に保持させたときのヒータ26の 間軽電力から流速を求めている。

(発明が解決しようとする課題)

フローセンサの特性は、主に流速に対する感度 と応答速度とで評価されるが、上記従来のフロー センサは、感度と応答速度とを高めるためにセン サ素子24を実質的に中空に導かせた状態になっ

3

この発明の構成によれば、半導体基板と一体の 強い絶縁膜上に第十五成膜剤温速抗体が形成され しかも空洞部を真定にしてあるため研熱性に優れ、 第二て強致耐湿肥抗体が僅かな電力で容易に退度 十昇する。また、空網部が実開され空洞部での乱 後を防止できる。

「実施策」

表施研。1.

この発明の第1の実施側のフローセンサについて第1巻を参照しながら説明する。

第1 図的はこの発明の第1 の実施例の定電流型のプローセンサの経復図、第1 図的は第1 図的は第1 図的は第1 図的は第 さいでは、1 「線に描った新版図、第1 図的は第 1 図的においてリール「線に沿った断版図である。

・はシリコン基版、2 はシリコン基版)を発力 作エッナングして形成した第1の空網部、3、5 は51。K、最大は510。からなる絶縁膜、4 日第 1 の空網部2を異方性エッチング形成する際に残 関させた第1の空網部2 上の絶縁聴3 からなる支 持数膜、6 は自分からなる第1 の無膜網裏紙法棒 ている。このため、構造上不安定であり、歩留り も非常な悪いという問題がある。

。この発明の目的は、と記載者の問題を解決し、 特性の優れたプローセンサを提供することである。

(課題を解決するための手段)

請求項()記載のプローセンサは、 絶縁膜が表面に 形成され 絶縁器様が裏面に 貼着された 半導体基板と、この半導体基板の 絶縁膜上に形成された築土 および第2の薄膜測温抵抗体の 下方における 半導体基板の 領域に形成した第1の空洞部と、 半導体基板の 絶縁腕上の第1 および第2の薄膜視温抵抗体と、 はの 値 置に形成された第3の 薄膜視温 抵抗体と、 は 仮の 値 置に 形成された第3の 薄膜視温 抵抗体と、 は 仮の 値 域に形成された第3の 薄膜視温 抵抗体と、 は 不よび第2の 空 渦 部 と を 後 で に している。

請求用(の記載のフローセンサは、請求項)()記載 のフローセンリにおいて、第1および第2の違綱 部を共通の空網部で形成したことを特徴とする。

(作用)

で支持議院ネーにジクナグ状に形成されており、 その時間部分はコード至了、日によって遺標端子 り、10年接続されている。 (主は向金からなを 第2の時間測量抵抗体で支持預額ネ上に第1の搭 股側温度液体の差分にアグサグ状に形成されてお り、その関端部分にリード後で、12によって電 複雑子り、12に接続されている。

・4 にシリコン基版 1 名異方性エッチンクして 形成した第2の空網部、1 5 は第2 の空網部 1 4 を発力性エッチング形成する際に残留させた第2 の空網部 1 4 上の総総駅 3 からなる支持建膜。 1 日 は出金からなる第3 の運動機器抵抗体で支持 環膜 1 5 上にジグデダ法に形成されており、その 両端部分はリート後1 7、1 a によって電極端子 1 9、2 0 に接続されている。

2 1 は第1の空間器2 および第2の空間部が真空状態になるようにシリコン基版1 に静電浴者等で貼り合わせた対抗だうス、2 2 USI, FL または510, からなる保護股である。

第1の空網部でよの支持強闘す。第1の機関

温抵抗46. 第2の理股測温抵抗411および保 確股22からなる植層部分は、流速感応部Aを構 成しその厚さは数1mから数十1mという極めて 薄い脱状をなしている。

以下、この実施例のフローセンサの動作について説明する。

第1回において、流速感応部人の構成要素である第1の調膜測温抵抗体6は、電振端子9、10間に電圧を印加して通電すると発熱する。流速感応部人は調膜状であるので、僅かな電力で温度が上昇し、シリコン基板1の温度より弱くなる。この流速感応部人の温度変化に応して、第1の背膜、測温抵抗体6の抵抗値が変化する。それに伴い電佐端子9、16間の電圧が変化する。

この事施例のフローセンリを測定すべき液体中に置くとその流速に応じて流速認応部入からの単位時間当たりの熱散逸量が変化する。すなわち、洗速が増減することにより、決速感応部入の温度が上昇または低下する。そして流速感応部入を構成する第1の調膜測器抵抗体にの抵抗値は温度の

7

度の連い高精度なフローセンリが得られる。

主施纽2

この発明の第2の実施例のフローセンりについて第2回を参照しながら説明する。

第2回回はこの発明の第2の実施側の重視波型のフローセンサの斜視圏、第2回制は第2回制は第2回制において頂一町、線に陥った断頭区である。なお、第1回に対応するものには同一の符号を付してある。

この実施例では第1の実施例における2つの空 理部2、14を1つの空洞部2 a としたことに特 散がある。第2図に示すように、空洞部2 a 領域 の絶縁般3からなる支持輝膜4 a 上に、第1、第 2の薄股潮温抵抗体6、11を設け、その運輸に 第3の預股潮温抵抗体16を設けている。

空洞部2 a 上の支持薄股4 a 。 第 1 の譲騰測過 抵抗体6。 第 2 の薄膜測過抵抗体 ! 1 および保護 配2 2 からなる植居部分は、波速感応部日を構成 しその浮さは数 n m から数 l a m という構めて薄 い版状をなしている。 変化に応じて増減するので、電優端子 9. 10間 の電圧が増減する。

一方、シリコン基板 | の温度または周囲温度は、第3の薄膜潮温抵抗体 | 6で検出される。無風状態で検出される過度と、第1の薄膜測温抵抗体 5 による温度との強が需に一定に保たれるように、第2の薄膜測温抵抗体 ! !に一定電流を渡しておく。このときの第1の薄膜測温抵抗体 6 の電圧を基準とすると、出力電圧 V または出力電流 ! は、渡速を v としたとき、

Vまたは I ∝ (α+ 8 × v) / 2) / 2 となる関係式 (α. β に 定数) から明らかなように、流速 v の値の 4 乗根に比例した出力電圧 V が得られる。

以上のようにこの実施別によれば、シリコン基版 1 上に異力性エッチングによって熱的に敏感な支持薄膜 4 ご支持薄膜 4 5 とを形成し、支持薄膜 4 の上に第1、第2 の薄脱潮温抵抗体 6、1 1 を形成し、支持薄製 1 5 の上に第3 の薄脱潮温抵抗体 1 5 とを形成することで、感度が高く、影響

. 8

以下、この実施例のフローセンサの動作につい て説明する。

第2の譲騰組制抵抗体 1 1 で接出した第1の海 設制器抵抗体 6 の温度と、第3の飛騰制器抵抗体 1 5 で検出したシリコン基板 1 の最後との差が常 に一定に保たれるように第1の薄膜測器抵抗後 6 の電波測を超離する

流速感の部Bから散逸する結は流速の平方根と 比例し、その分だけ第1の期限潮温抵抗体5に流 す電波が増えて温度差が一定に保たれる。第2の 酸調温抵抗体11と第3の薄膜潤温抵抗体16 とによる検出温度差を一定に保持させたときの第 1の薄膜測温抵抗体6の消費電力から流速が求め られる

【発明の効果】

この発明のフローセンサは、主導体基板と一体の薄い絶域設上に第1の薄膜測視抵抗体が形成され、しかも空震部を真空にしてあるため断熱性に優れ、第1の薄膜側温抵抗体が低かな電力で容易に温度上昇するので、速度と高等速度がともに発

められる。また、空洞部が密切され空洞部での乱 流を防止できるため、装置を配置する方向性も必 要なく、電力消費量が少なく、効率良く液体の流 速を検出することができる。

4. 図師の簡単な説明

第1図回はこの発明の第1の実施例のフローセンサの斜視図、第1図回は第1図回は第1図回は第1図回における1一1、線に沿った断面図、第2図回はこの発明の第2の実施例のソローセンサの斜視図、第2図回は第2図回における単一皿、線に沿った断面図、第3図回は第2図回における単一皿、線に沿った断面図、第3図回は従来のフローセンサの紅型である。

1 …シリコン基板、2 …第1の窓内部、2 a … 空利部、5 、5 …軽转膜、4 、4 a 、1 5 …支持 該設、6 …第1 の響般測温低抗体、1 1 …第2 の 時限測温低抗体、1 4 …第2 の空洞部、1 6 …第 2 の薄膜調温低抗体、2 1 …供給ガラス

1 :

1…りリコン蒸行

2 … 第1 の空洞部

3. 5…拖链额

4. 15···支持洱膜

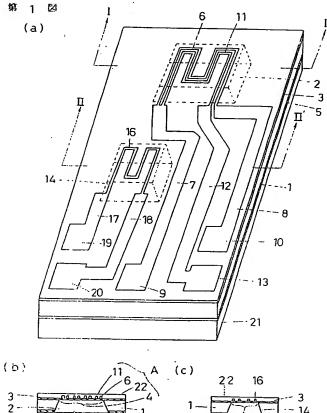
6 … 第 1 の薄膜拠温抵抗性

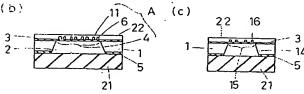
1 1 … 第 2 の 西 顧 測 温 抵 抗 仏

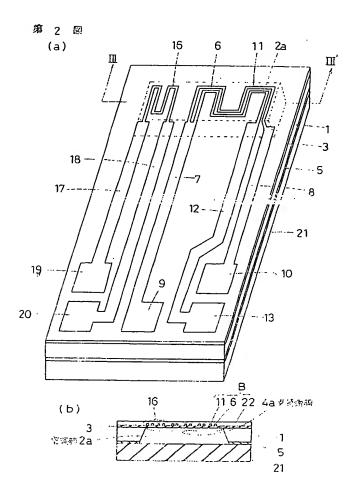
*:4…毎2の空洞部

1 6 ··· 第 3 の薄膜遲溫抵抗体

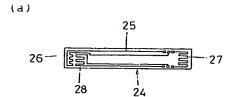
2 1 … 母語ガラス

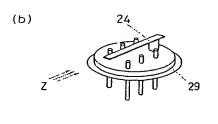






第 3 区





—510—

BEST AVAILABLE COPY